PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-162460

(43)Date of publication of application : 20.06.1997

(51)Int.CI.

H01L 43/08 G11B 5/39 H01F 10/08

H01L 43/10

(21)Application number: 07-318753

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

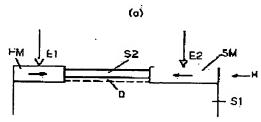
07.12.1995

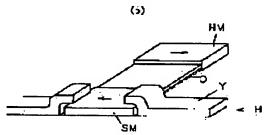
(72)Inventor: SAKAKIMA HIROSHI

UENOYAMA TAKESHI

(54) MAGNETORESISTIVE EFFECT DEVICE AND MAGNETORESISTIVE EFFECT HEAD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a magnetoresistive effect device and a magnetoresistive effect head which can generate a large change in magnetic resistance even in a fine magnetic field. SOLUTION: The device is provided with a hard magnetic film HM and a soft magnetic film SM on both ends of a high-mobility electron transport part D of semiconductor hetero structure boundary surface respectively, and a magnetic field to be detected is applied to the film SM to generate reverse magnetization, so that any change in resistance is used to judge whether its magnetizing direction is parallel or anti-parallel to that of the film HM magnetized in one direction. A yoke is further provided to the device, thereby realizing a magetoresistive effect head capable of detecting a fine signal magnetic field from a magnetic medium.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-162460

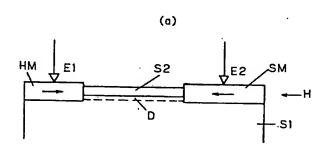
(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

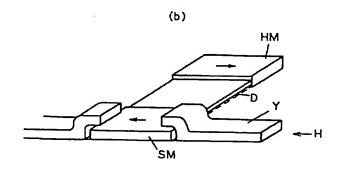
(51) Int.CL.4	識別配号	庁内整理番号	ΡI				技	術表示箇所
H01L 43/08			H01L 4	3/08			z	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
G11B 5/39			G11B					
H01F 10/08			H01F 1	0/08				
H01L 43/10			H01L 4	3/10				
			審查請求	未請求	請求	項の数1	0 OL	· (全 4 頁)
(21)出願番号	特顏平7-318753	•	(71)出顧人	0000058	321			
				松下電	器産業	朱式会社	£	
(22)出顧日	平成7年(1995)12月7日						【1006番地	
	•		(72)発明者	桝間 1	4			
				大阪府	門真市	大字門其	【1006番地	松下重器
				産業株	大会社	Ŋ		
			(72)発明者	上野山	雄			
				大阪府	門真市	大字門道	【1000番地	松下電器
			ļ	産業株式	大会社	A		
			(74)代理人	弁理士	掩本	智之	(外1名)	
								•

(54) [発明の名称] 磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッド

(57) 【要約】

【課題】 微小磁界で大きな磁気抵抗変化が生じる磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッドを可能とする。 【解決手段】 図1(a)に示すように半導体ヘテロ構造界面の高移動度電子輸送部の両端に硬質磁性膜と軟磁性膜を設け、検知すべき磁界を軟磁性膜に印加して磁化反転をおこし、一方向に磁化された硬質磁性膜との磁化方向が平行か反平行かで抵抗が変化することを利用した磁気抵抗効果素子。更に図(b)に示すようにヨークを設けることにより磁気媒体からの微小信号磁界を検知する磁気抵抗効果型ヘッドが可能となる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体へテロ構造界面に形成された移動度の高い電子輸送部と、この両端の一方に設けられた一方向に磁化された磁化曲線が角型性の良好な金属硬質磁性膜、及び他方に設けられた磁界検知用金属軟磁性膜、更に上記金属硬質磁性膜と金属軟磁性膜それぞれに設けられた抵抗変化検出用電極部より成ることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項2】半導体へテロ構造界面に形成された移動度の高い電子輸送部と、この両端の一方に設けられた一方向に磁化された磁化曲線が角型性の良好な金属硬質磁性膜、及び他方に設けられた磁界検知用金属軟磁性膜とこれに磁気媒体からの信号磁界を導くためのヨーク、更に上記金属硬質磁性膜と金属軟磁性膜それぞれに設けられた抵抗変化検出用電極部より成ることを特徴とする磁気抵抗効果型ヘッド。

【請求項3】特に金属軟磁性膜に、Ni xCoyFezを主成分とし原子組成比でXは0.6~0.9、Yは0~0.4、Zは0~0.3である強磁性膜を用いることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子

【請求項4】金属軟磁性膜に、Ni XCoyFezを主成分とし原子組成比でXは0.6~0.9、Yは0~0.4、Zは0~0.3である強磁性膜を用いることを特徴とする請求項2記載の磁気抵抗効果型ヘッド。

【請求項5】金属軟磁性膜に、Ni χ' Coγ' Fez' を主成分し原子組成比でX' は0~0.4、Y' は0.2~0.95、Zは0~0.5である強磁性膜を用いることを特徴とする請求項1磁気抵抗効果素子。

【請求項6】金属軟磁性膜に、Ni X' Coy' Fez' を主成分し原子組成比でX' は0~0.4、Y' は0.2~0.95、Zは0~0.5である強磁性膜を用いることを特徴とする請求項2記載の磁気抵抗効果型ヘッド。

【請求項7】金属硬質磁性膜が主成分の一つとしてCoを 含有していることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗 効果素子。

【請求項8】金属硬質磁性膜が主成分の一つとしてCoを 含有していることを特徴とする請求項2記載の磁気抵抗 効果型ヘッド。

【請求項9】金属磁性膜と半導体部との間に非磁性金属 膜を設けたことを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効 果素子。

【請求項10】金属磁性膜と半導体部との間に非磁性金 属膜を設けたことを特徴とする請求項2記載の磁気抵抗 効果型ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はセンサー等の磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年Cr. Ru等の金属非磁性薄膜を介して 反強磁性的結合をしている[Fe/Cr], [Co/Ru]人工格子膜 が強磁場 (1~10 kOe) で巨大磁気抵抗効果を示す発見 された (フィジカル レグュー レター 61 第2472項 (1988年); 同 64 第2304項 (1990) (PhysicalReview Letter Vol. 61. p2472, 1988: 同 Vol.64, p2304,1990))。これら の膜は大きな磁気抵抗(MR)変化を示すものの、磁性 膜間が反強磁性的に結合しているためMR効果を生じる のに必要な磁界が数kOeと大きく実用上問題があった。 又金属非磁性薄膜Cuで分離され磁気的結合をしていない 保磁力の異なる磁性薄膜Ni-FeとCoを用いた[Ni-Fe/Cu/C o]人工格子膜でも巨大磁気抵抗効果が発見され、室温印 加磁界0.5k0eでMR比が約8%のものが得られている (シ ・ヤーナル オプ フィジカル ソサイアティー オプ ジャパン 59 第3061頁 (1 990年) (Journal of Physical Societyof Japan Vol.5 9, p3061, 1990)) 。しかしこの場合でも完全に磁性膜 間の磁気的結合を断つことが困難で更に小さな印加磁界 でより大きなMR変化を示す磁気抵抗効果素子の開発が 課題であった。なお人工格子膜の膜面に垂直方向に電流 を流すと大きなMR変化が得られるが、膜が極めて薄い ため膜面垂直方向の抵抗は極めて低く、この様な構成は 実用上問題がある。微小印加磁界で動作するものとして は反強磁性材料のFe-MnをNi-Fe/Cu/Ni-Feにつけたスピ ンパルブ型のものが提案され(シ゚ャーナル オプ マグネティス゚ム ア ント゚ マグネティック マテリアルス゚ 93 第101頁 (1991年)(Journal o f Magnetism and Magnetic Materials 93, p101, 199 1))、磁気抵抗効果型ヘッドへの応用が検討されてい る。しかしながらこの場合はMR変化が2~4%と小さ

【0003】一方磁気抵抗効果素子としてではないが新規なトランジスタとして、電極部に磁性体を用い、半導体へテロジャンクションの電子スピン状態をゲート電圧により制御した電界効果型トランジスタ(FET)が提案されている(Appl. Phys. Lett. 56, p665 (1990))。しかしながらゲート電圧でスピン状態の制御が可能かどうかの実証はされておらず、実用化の可能性は未知である。

[0004]

い問題点がある。

【発明が解決しようとする課題】従来の人工格子膜を用いた磁気抵抗効果素子は大きな磁気抵抗(MR)変化率を示すものの、印加磁界が大きくないと良好な特性を示さないといった磁界感度が悪い欠点があり、一方スピンパルブ型のものは磁界感度は良好なものの、MR変化率が十分大きくない欠点がある。本発明はこれら課題を解決し、より小さな磁界でより大きなMR変化を示す磁気抵抗効果素子を可能とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は微小磁界でも容易に磁化反転する軟磁性膜と一方向に磁化された角型性の磁化曲線を有する硬質磁性膜間とを半導体へテロ構造

界面に形成された移動度の高い電子輸送部により接続 し、軟磁性膜と硬質磁性膜の磁化方向が平行か反平行か によって上記案子部の抵抗が変化することを利用するも のである。

【0006】更に磁気ヘッドとして用いる場合は磁気媒体に記録されている箇所は小さくかつ媒体からの信号磁界は弱いため、これを効率良く軟磁性膜に導くための軟磁性体より成るヨークを備えることが実用上有効である。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図1(a)、 (b) を用いて説明を行う。同図(a) において電子は両磁性 膜部に設けられた電極区のどちらか一方から注入される が(例えば電極E1から注入)、磁性膜部 (この場合は 硬質磁性膜HM)を通過する時、電子は矢印 (→) の方 向にスピン偏極され、他方の磁性膜(この場合は軟磁性 膜SM)までは半導体S1、S2のヘテロ構造界面に形 成された移動度の高い電子輸送部Dをスピン散乱される ことなく通過し、他方の磁性膜スピンと電子のスピンが 平行か反平行かにより抵抗が変化することを利用し、検 知すべき磁界Hにより上記軟磁性膜SMの磁化方向(即 ちスピンの方向)を変化させ磁界を検知するものであ る。上記の半導体へテロ構造界面に形成された電子輸送 部Dでは移動度が極めて髙く、電子はスピン散乱を受け ることなく、スピン偏極された状態を維持することが出 来る。又硬質磁性膜は一方向に磁化しておき、検知すべ

NixCoyFez

を主成分とし、原子組成比が

X=0.6~0.9, Y=0~0.4, Z=0~0.3

のNi-richの磁性膜が望ましく、その代表的なものは Ni 0.8^C00.15^Fe0.05. Nio.68^C00.2^Fe0.12[©]である。これら Nix^o Coy Fe7

を主成分し、原子組成比が

 $X'=0\sim0.4$, $Y'=0.2\sim0.95$, $Z=0\sim0.5$

のCo-richの磁性膜があり、その代表的なものはCo_{0.}gFe 0.1. Co_{0.7}Nio.1Fe_{0.2}等である。

【0012】硬質磁性膜としては検知すべき磁界で磁化反転しないように保磁力が大きく角型の磁化曲線を有するものが望ましい。又素子が大きな磁気抵抗効果を示すには主要構成元素の一つとしてCoを含有することが望ましい。その代表的なものはCo, Coo. 5Feo. 5. Coo. 75Pt 0. 25等である。

【0013】高移動度の電子輸送部を形成するには選択ドープにより得られる半導体へテロジャンクションの反転層を用いれば良い。代表的なものはInAlAs/InGaAs、GaAs/InGaAs、AlGaAs/GaAs等のヘテロジャンクションである。

【0014】ヨークに用いる磁性膜は高透磁率の軟磁性 膜である必要があり、この条件を満足するものとしては Coo. 82Nbo. 12Zro. 06等のCo系の非晶質合金膜やNio. 8Fe き磁界により磁化反転しないよう十分保磁力が大きくか つ角型性の良好な磁化曲線を有する必要がある。

【0008】同図(a)のような構造は検知すべき磁界が大きな広がりを有する場合有効であるが、磁気抵抗効果型ヘッドのように磁気媒体からの微小領域からの微小な信号磁界を検知するには不向きである。この場合は同図(b)に示したように微小信号領域の形状に対応した幅や厚さを有するヨークソにより信号磁界Hを軟磁性膜SMに導く構成が有効で、効率良く磁束を軟磁性膜に導くにはヨークは透磁率の高い軟磁性材料より構成する必要がある。

【0009】従来の人工格子膜やスピンバルブ膜の場合、磁性膜間に設けられた非磁性膜は約2nmと極めて薄く磁気的分離が不十分であったが、本発明は二つの磁性膜は完全に磁気的に分離されており、軟磁性膜が本来の特性を示して微小磁界で磁化回転することが可能となり磁界感度が向上する。更に従来の人工格子膜では積層膜の界面と平行方向に電流を流すため、スピン偏極が不完全でスピン散乱の効率が悪いが、本発明ではスピン偏極した電子を用いるため大きなMR変化が得られることが特徴である。

【0010】本発明の磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型磁気ヘッドを構成する軟磁性膜、硬質磁性膜、半導体、ヨーク等には以下のものを用いることが望ましい。 【0011】軟磁性膜としては磁気抵抗変化を生じやすく低磁界で磁化反転しやすい、

--- (1)

--- (1')

よりやや動作磁界は大きくなるものの、より大きな磁気 抵抗変化が得られるものとして

--- (2)

— (2')

0.2がある。

【0015】なお下記の観点から半導体部と磁性膜部の間に非磁性金属膜を設けても良い。例えば半導体膜部から磁性体膜部への電子の移動を容易にするには半導体膜側にCs等の非磁性金属膜をつけることが有効である。又磁気抵抗効果の観点からは磁性膜界面につける非磁性金属膜としてはCu, Ag, Au等が有効である。

【0016】これらを併せて半導体部と磁性膜部の界面に非磁性金属膜として、Cs等の膜を半導体と接する側に、上記のCu等の膜を磁性膜と接する側に設けた構成としても良い。

【0017】以下具体的な実施例により本発明の効果の 説明を行う。

(実施例1)MBEを用いてGaAs基板上にAlGaAs膜を形成し、AiGaAsにSiをドープし、GaAs/AlGaAsへテロジャンクションを作製し、界面に高移動度層を形成した。ド

ライエッチにより半導体部に溝を作り、Coo. 7Nio. 1Fe 0.2を蒸着し、パターニングして軟磁性膜部を形成した。次にドライエッチにより半導体部に溝を作り、Co 0.5Fe0.5を蒸着しパターニングして硬質磁性膜部を形成した。それぞれの磁性膜部に電極を設けて磁気抵抗素子とした。この素子にヘルムホルツコイルで 5000eの磁界を印加してCoo.5Fe0.5を一方向に磁化した後、300eの磁界を反対方向に発生して抵抗変化を測定したところ20%のMR変化率が得られた。

【0018】(実施例2) MBEを用いてGAAs基板上にAIGAAs膜を形成し、AiGAAsにSiをドープし、GAAs/AIGAAsへテロジャンクションを作製し、界面に高移動度層を形成した。ドライエッチにより半導体部に溝を作り、Co0.5Fe0.5を蒸着しパターニングして硬質磁性膜部を形成した。次にドライエッチにより半導体部に溝を作り、Ni0.68Co0.2Fe0.12を蒸着し、パターニングして軟磁性膜部を形成した。更にSi02をスパッタして絶縁膜をつけた後、Co0.82Nb0.12Zro.06膜をスパッタ法で成膜しパターニングしてヨーク部を形成した。それぞれの磁性膜部に電極とリード部を設けて磁気抵抗効果型ヘッドとした。

このヘッドにヘルムホルツコイルで 5000eの磁界を印加してCoo. 5Feo. 5を一方向に磁化した後、10 0eの磁界を反対方向に発生して抵抗変化を測定したところ15%のMR変化率が得られた。

[0019]

【発明の効果】本発明は微小な磁界で大きな磁気抵抗変化が得られる磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッドを可能とするものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は本発明の磁気抵抗効果索子を示す図(b) は磁気抵抗効果型ヘッドの構成図

【符号の説明】

HM 硬質磁性膜

E1,E2 電極

S1,S2 半導体

D 高移動度層

SM 軟磁性膜

H 磁界

Y ヨーク

【図1】

